

# 納入仕様書

## ENGINEERING SPECIFICATIONS

提出先  
Ordered by MICROELECTEK CO.,LTD.

品名  
Product 表面実装型水晶振動子  
Surface mount type crystal unit

貴社部品番号  
Part No.

製品番号  
RIVER Code TFX-03C-32.768KJ32517

型名  
Type TFX-03C

公称周波数  
Nominal frequency 32.768kHz

- ① 新規納入仕様書を提出します。  
We submit a new engineering specification.
- 2 当方の製造工程の都合により別紙の如く仕様変更を許可されたくお願いいたします。  
尚、他の仕様に関しては変わりございません。  
We would like to apply specification change by the reason of our manufacturing process, as following sheets. And, there follows no other change(s).
- 3 貴社の要望により変更いたします。  
It is changed by your request.

受領印欄  
Approval signature

受領印を押印の上1部御返却下さい。  
Please return one copy with your signature.

※ 本仕様書に関するお問い合わせ先は台湾利巴までお願いいたします。  
Inquiry regarding this specification, please contact Taiwan.

台湾利巴股份有限公司  
TAIWAN RIVER CO., LTD.

中華民國台灣省新北市五股區中興路1段128巷14號3F  
3F, No. 14, Lane 128, Sec1, Jung Shing Rd, Wu Gu District, New Taipei City,  
Taiwan R.O.C  
TEL (886)2-8988-2811 / FAX (886)2-2983-4785

東京営業所 東京都新宿区西新宿4丁目40番14号 〒160-0023  
Tokyo 4-40-14 Nishi-Shinjuku Shinjuku-Ku Tokyo 160-0023, Japan  
TEL (03)3377-5444 / FAX (03)3374-2865

営業担当者 Person in charge of sales

若尾 昌典 Masanori Wakao

技術責任者 Person responsible for Engineering

小尾 茂樹 Shigeki Obi

技術担当者 Person in charge of Engineering

浅利 隆裕 Takahiro Asari



## ■標準状態 Standard conditions

特に指定がない限り、測定は温度15~35℃、湿度45~75%、気圧86~106kPaにて行う。但し、判定に疑義を生じた場合は温度25±1℃、湿度48~52%、気圧86~106kPaにて行う。

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for measurements and tests are as follows.

Ambient temperature : 15 to 35℃, Relative humidity : 45 to 75%, Air pressure : 86 to 106kPa

If there is any doubt about the results, measurement shall be made within the following limits.

Ambient temperature : 25±1℃, Relative humidity : 48 to 52%, Air pressure : 86 to 106kPa

## ■定格および電氣的性能 Ratings and electrical characteristics

	項目 Items	規格 Specifications			Unit	備考 Notes
		Min	Nom	Max		
1	型名 Type	TFX-03C			-	-
2	公称周波数 Operating frequency	32.768			kHz	-
3	振動次数 Overtone order	Fundamental			-	-
4	動作温度範囲 Operating temperature range	-40	25	+125	℃	-
5	保存温度範囲 Storage temperature range	-40	25	+125	℃	-
6	励振レベル Drive level	-	0.1	1.0	μW	-
7	負荷容量 Load capacitance	7.0			pF	-
8	周波数許容偏差 Frequency tolerance	-20	-	+20	ppm	at 25 ± 5 °C
9	周波数温度特性 Frequency versus temperature characteristics	-0.04	-0.03	-0.02	×10 <sup>-6</sup> /°C <sup>2</sup>	referred to 25 °C
10	頂点温度 Turnover temperature	+20	+25	+30	℃	-
11	等価直列抵抗値 Equivalent series resistance	-	-	55	kΩ	at -40 to 85 °C
		-	-	70	kΩ	at 85 to 125 °C
12	並列容量 Shunt capacitance	-	-	7	pF	at 1 MHz
13	絶縁抵抗 Insulation resistance	500	-	-	MΩ	at DC 100 ± 15 V

## ■測定条件 Measurement condition

測定器：インピーダンスアナライザ4294A又は同等品  
(ただし励振レベルは0.1μWとする)

Measurement equipment : Impedance analyzer 4294A or it's compatible.or it's compatible.  
(However, the measurement drive level shall be 0.1 μW.)

## ■指定回路 Specified circuit

下記条件を満足する回路にて使用のこと

(1)負性抵抗：210kΩ以上

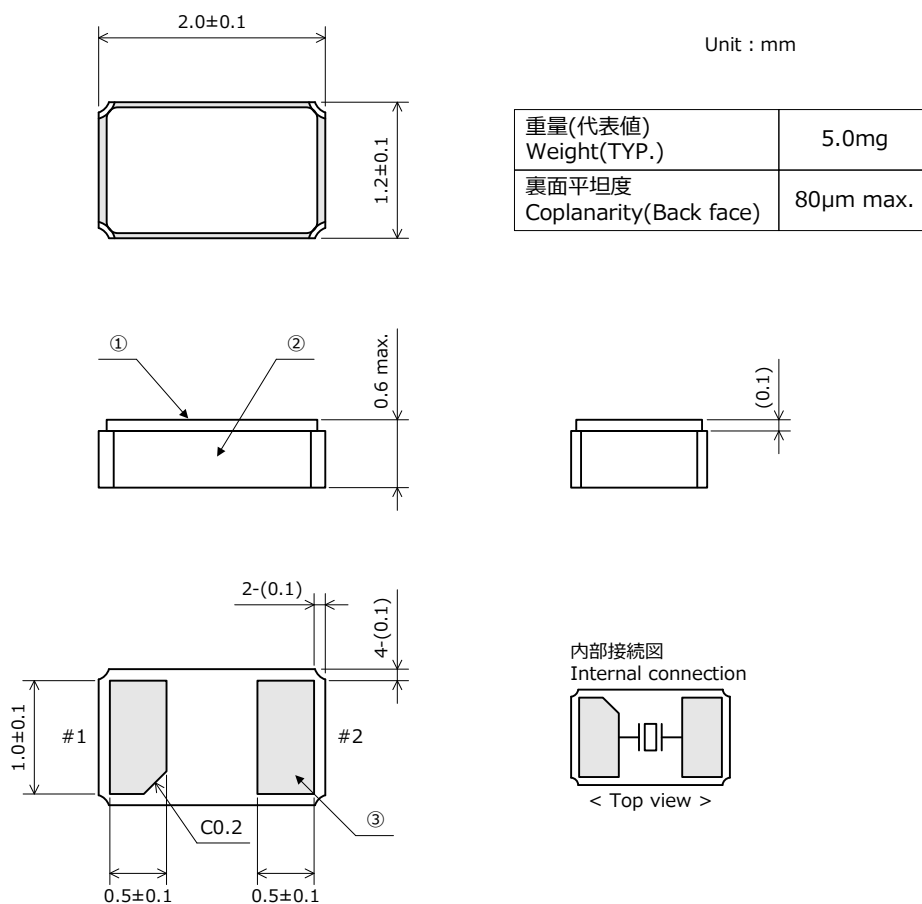
(2)励振レベル：1.0μW以下

Oscillation circuit is required following conditions.

(1)Negative resistance : 210kΩ min.

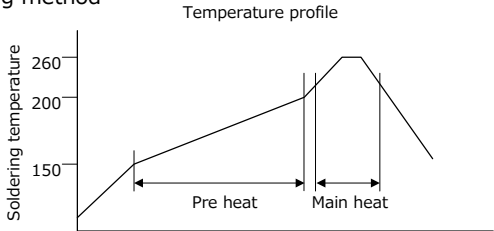
(2)Drive level : 1.0μW max.

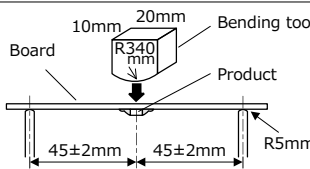
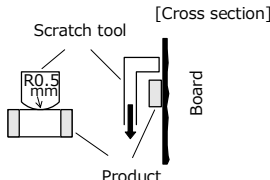
## ■寸法図 Dimensions



## ■構成部品 Components

	構成部品 Components	材質及び処理 Materials and Finish
①	リッド Lid	クラッド材[ニッケル(Ni)+コバール+銅ニッケル(Cu-Ni)+銀ろう(Ag-Cu-Sn)] Clad Metals[Nichel(Ni)+Kovar+Copper-nickel(Cu-Ni)+Silver solder(Ag-Cu+Sn)]
②	ケース Case	セラミック(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 90%以上) 黒色系 Ceramic(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 90% and over) Black
③	端子 Terminals	タングステン(W)メタライズ+ニッケル(Ni)メッキ+金(Au)メッキ Tungsten(W) metallize+Nickel(Ni) plating+Gold(Au) plating

項目 Items	条件 Conditions	規格 Spec.															
1	High Temperature Exposure(Storage) Quartz crystal units shall be stored in the 125±2°C atmosphere for 1000 hours. Other procedures conform to MIL-STD-202 Method 108.	C · D · F															
2	Temperature Cycling Quartz crystal units shall be subjected successively 1000 cycles of temperature change shown below. Other procedures conform to JESD22 Method JA-104. <table border="1" data-bbox="549 421 1193 689"> <thead> <tr> <th></th> <th>温度 Temperature</th> <th>放置時間 Duration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-40±3°C</td> <td>30分 30 minutes</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>常温 Normal temperature</td> <td>30秒以内 Within 30 seconds</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>125±2°C</td> <td>30分 30 minutes</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>常温 Normal temperature</td> <td>30秒以内 Within 30 seconds</td> </tr> </tbody> </table>		温度 Temperature	放置時間 Duration	1	-40±3°C	30分 30 minutes	2	常温 Normal temperature	30秒以内 Within 30 seconds	3	125±2°C	30分 30 minutes	4	常温 Normal temperature	30秒以内 Within 30 seconds	C · D · F
	温度 Temperature	放置時間 Duration															
1	-40±3°C	30分 30 minutes															
2	常温 Normal temperature	30秒以内 Within 30 seconds															
3	125±2°C	30分 30 minutes															
4	常温 Normal temperature	30秒以内 Within 30 seconds															
3	Biased Humidity Quartz crystal units shall be stored in the 85±2°C atmosphere with 85% relative humidity for 1000 hours at operating condition(DL=0.1μW). Other procedures conform to MIL-STD-202 Method 103.	B · D · F															
4	Operational Life Quartz crystal units shall be stored in the 125±2°C atmosphere for 1000 hours at operating condition(DL=0.1μW). Other procedures conform to MIL-STD-202 Method 108.	C · D · F															
5	Resistance to Solvents Note: Also aqueous wash chemical - OKEM clean or equivalent. Do not use banned solvents. Other procedures conform to MIL-STD-202 Method 215.	A · B · D J · K															
6	Mechanical Shock Quartz crystal units shall be accelerated at 981m/s <sup>2</sup> by 6ms pulse duration. This shock shall be applied in each 3 perpendicular axes. Other procedures conform to MIL-STD-202 Method 213 Condition C.	A · B · D															
7	Vibration Quartz crystal units shall be vibrated with the sweeping frequency from 10Hz to 2000Hz and return to 10Hz in 20 minutes, with 1.5mm amplitude or accelerated at 49m/s <sup>2</sup> (5G) is smaller value. This vibration shall be applied for 4 hours in each 3 perpendicular axes. Other procedures conform to MIL-STD-202 Method 204.	A · B · D															
8	Resistance to Soldering heat Reflow soldering method  <p>Peak temperature: 260°C for within 30 seconds. Main heat temperature: 217°C or higher for within 60 to 150 seconds. Pre-heating temperature: 150 to 200°C for within 60 to 120 seconds. Quartz crystal units which is put on PCB shall be through reflow soldering furnace twice with the condition shown above. Other procedures conform to J-STD-020D.</p>	B · E F · J															
9	Solderability Terminals coated with flux shall be immersed in the solder bath for 3.5+/-0.5 seconds. Other procedures conform to J-STD-002. Solder : Sn-3.0Ag-0.5Cu Temperature : 245+/-5°C. Flux: Approximately 25wt% methanol(JIS K 8891) solution of rosin(JIS K 5902).	L															

項目 Items	条件 Conditions	規格 Spec.
10 Board Flex	Apply pressure in the direction of the arrow at the rate of (about) 0.5mm/s until the deformation reaches 2mm, then hold for 60 seconds. Other procedures conform to AEC-Q200-005.	 A • B • D
11 Terminal strength	Apply 17.7N(1.8kgf) static load to the core of quartz crystal units in the direction of the arrow using a R0.5 scratch tool, then hold for 60 seconds. Other procedures conform to AEC-Q200-006.	 A • B • D

規格 Specifications	
A	破損等機械的損傷及び気密性の異常が無いこと Without mechanical damage such as breaks and satisfy sealing specification.
B	周波数変化量：±5ppm以内 Frequency change：Within ±5ppm
C	周波数変化量：±15ppm以内 Frequency change：Within ±15ppm
D	等価直列抵抗変化量：±5kΩ以内 Equivalent series resistance(E.S.R.) change：Within ±5kΩ
E	等価直列抵抗変化量：±10kΩ以内 Equivalent series resistance(E.S.R.) change：Within ±10kΩ
F	試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する After conditioning, quartz crystal units shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour, and measured.
G	内部から連続した気泡が無いこと Without repetitive leaking bubbles from quartz crystal units.
H	$1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ or less
J	外観に著しい異常が無いこと Without distinct deformation in appearance.
K	表示が読み取れること Marking shall be legible.
L	浸漬部分の95%以上新しいはんだで覆われていること Minimum 95% of immersed terminal shall be covered with new uniform solder.

■試験回路 Test circuit

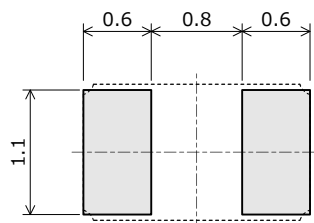
測定器：インピーダンスアナライザ4294A又は同等品  
(ただし励振レベルは0.1μWとする)

Measurement equipment：Impedance analyzer 4294A or it's compatible.or it's compatible.  
(However, the measurement drive level shall be 0.1 μW.)

■試験基板 Test board

材質：ガラス布基材エポキシ樹脂(FR-4または相当品)  
板厚：1.6mm  
銅箔厚さ：35μm

Material：Glass fabric base epoxy resin.(FR-4 or equivalent)  
Thickness of board：1.6mm  
Copper foil thickness：35μm

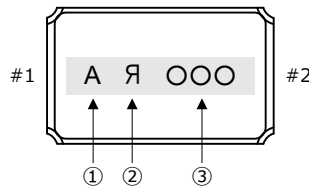


ランド寸法図(Unit：mm)  
Land dimensions

■製品 Product

製品の表面には次の項目を表示する。  
Marking on the product.

- ① 公称周波数 32.768kHzの略号 : A  
Nominal frequency Code of 32.768kHz : A
- ② 製造者略号 : Я  
Abbreviated manufacture's name : Я
- ③ ロット番号 : 年月日(下記参照)  
Lot No. : Year Month Day(Refer to following)  
年 : 西暦末尾1桁  
Year : Last digit of year



月 Month	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	Y	Z

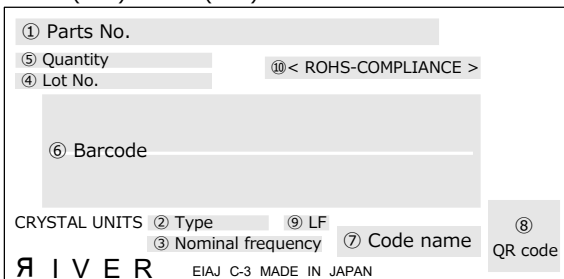
日 Day	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	J
	19th	20th	21st	22nd	23rd	24th	25th	26th	27th	28th	29th	30th	31st	※ IとOは除く Except "I", "O"				
	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X					

■リール, 包装箱 Reel, Packing box

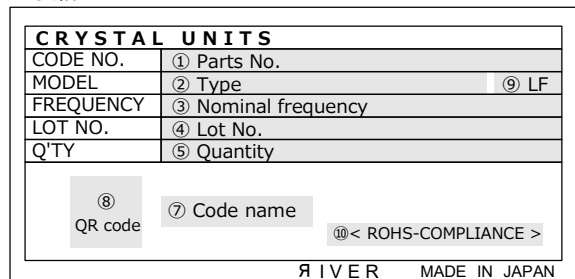
ラベルには次の項目を表示する。  
Marking on the label.

- ① 貴社部品番号 Parts No. ② 型名 Type ③ 公称周波数 Nominal frequency ④ ロット番号 Lot No.
- ⑤ 数量 Quantity ⑥ バーコード Barcode ⑦ 弊社管理コード Code name ⑧ QRコード QR code
- ⑨ LF : Lead free ⑩ ROHS対応 ROHS-COMPLIANCE

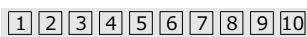
ラベル(C-3) Label(C-3)



包装箱ラベル Label of box

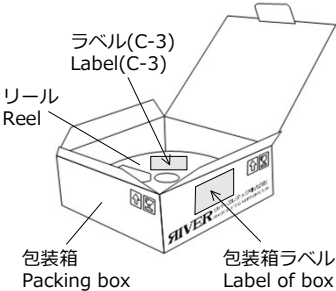


④ ロット番号の構成 Lot No. Explanation



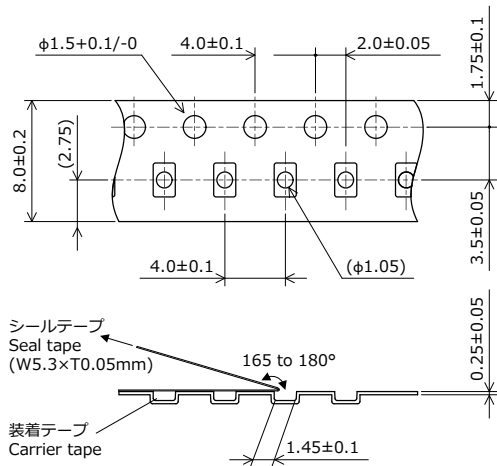
- 予備 Reserve
- 工程管理番号(01~99ロット : 01~99, 100~109ロット : A0~A9, 110~119ロット : B0~B9以降、C, D...アルファベット順)
- Process control number(01~99 lot : 01~99, 100~109 lot : A0~A9, 110~119 lot : B0~B9 After this, C,D...,in alphabetical order.)
- 製造月(1~12月 : 01~12) Month(Jan. to Dec. : 01 to 12)
- 製造年(西暦末尾) Year(Last one digit of AD number)
- 製造所番号 Factory number

■張り付け位置 Position



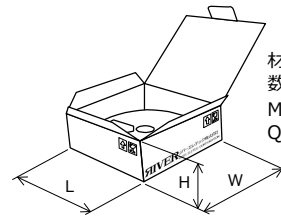
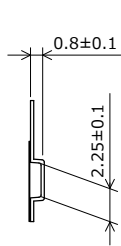


■テーピング Taping



■包装箱 Packing box

Unit : mm



材質：紙  
数量：3リール以下  
Material : Cardboard  
Quantity : 3 reels max.

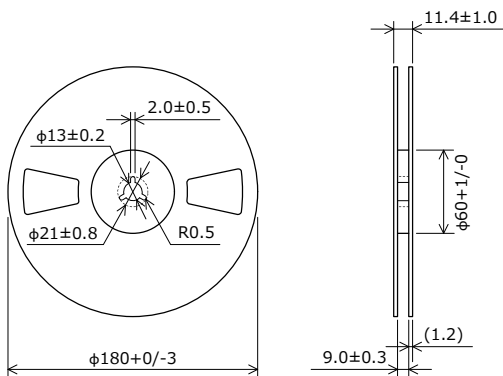
Unit : mm

	L	W	H
外寸 Outer dimensions	188 (185)	185 (190)	70 (23)
内寸 Inner dimensions	185 (180)	183 (180)	63 (20)

( )内の数値が1リール用包装箱寸法です。  
Parenthesised numbers indicate the dimensions of one reel packing box.

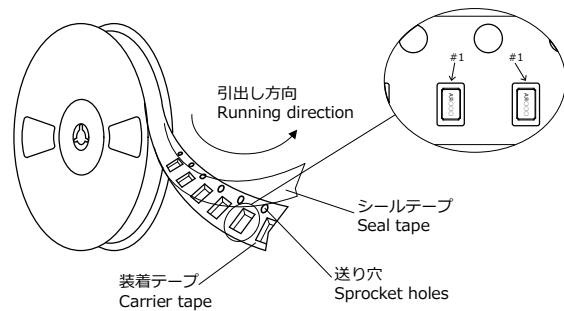
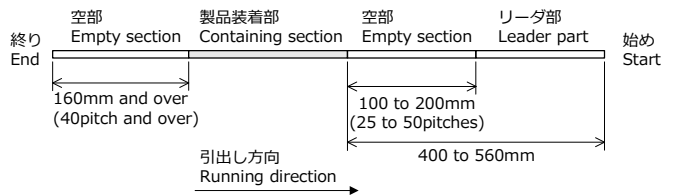
■リール Reel

Unit : mm



材質：導電性ポリスチレン  
数量：3000個以下/リール  
Material : Conductive Polystyrene  
Quantity : 3000 pieces max./Reel

■テーピング方法 Taping



シールテープ材質(帯電防止処理)：ポリエチレンテレフタレート(PET)+ポリエチレン系樹脂(PE)  
装着テープ材質：導電性ポリスチレン  
シールテープは送り穴をふさいだり、装着テープからはみ出したりしていないこと  
欠品個所数：0個所/リール  
シールテープ引張り強度：10N以上  
送り穴の累積ピッチの許容誤差は10ピッチで±0.1mm以内  
シールテープ剥離強度：0.2~0.7N以内(速度：300mm/分 角度：165~180°)  
ポケットを逆さにした時、自重にて製品が落ちること。  
製品がシールテープに付着しないこと。

Material of the seal tape(Anti-static) : Polyethylene terephthalate(PET)+Polyethylene resin(PE)  
Material of the carrier tape : Conductive Polystyrene  
The seal tape shall not cover the sprocket holes, and not protrude from the carrier tape.  
Empty component pockets : 0/reel  
Tensile strength of the seal tape : 10N and over.  
Tolerance of the cumulative pitch of sprocket hole : within ±0.1mm(10 pitches)  
Peeling force of the seal tape : 0.2 to 0.7N(velocity : 300mm/min, angle : 165 to 180°)  
When the pocket is moved upside down, quartz crystal units shall be fallen naturally.  
Quartz crystal units shall not be clung to the seal tape.

**■使用上の注意 Precautions for use**

リフローはんだ付け回数2回以内で御使用下さい。(フローはんだ未対応)

温度差150℃を越える瞬間的な熱衝撃は避けて下さい。本製品は防湿梱包を使用しておりません。ベーキングの必要はありません。基板単体及びプリント基板実装後の超音波洗浄は避けて下さい。

Please use reflow soldering method within twice(Do not perform flow soldering).

Please avoid sudden exposure to temperature over 150℃. This product doesn't use the moisture-proof package.

There is no necessity of the baking.

Please avoid ultrasonic cleaning with the unit and unit mounted on the printed circuit board.

**■保管期限 Storage period**

温度5～35℃，湿度45～85%，気圧86～106kPaで直射日光を避け保管した場合1年間。

When being kept within temperature 5 to 35℃, 45 to 85% of the humidity, atmospheric pressure 86 to 106kPa without direct sunlight : 1 year.

**■優先言語 Priority language**

日本語を優先言語といたします。

Priority language is Japanese.

**■重要注意事項 Important Notice**

当水晶部品は、生命に関わる用途向けではありません。生命に関わる用途には使わないで下さい。例としては、医療の基幹部分、全ての軍事用途など。

This crystal component is not designed for any life-threatening usage or applications. Do not use this product for any life-threatening applications. Examples of life-threatening applications include main functions of medical devices and all kinds of military applications.

**■RoHS対応 RoHS-compliant**

欧州連合発行の「有害物質使用制限(RoHS:Restriction on Hazardous Substances)指令」に対応しています。

This products is in compliance with the RoHS(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) directive.

**■AEC-Q200適合性 Conformity to AEC-Q200**

本製品は、AEC-Q200に準拠しています。

This product is designed and manufactured with reference to AEC-Q200.